

## ME2816



# 延时可调的电压检测系列 ME2816

### 概述

ME2816 是一系列高精度、低消耗电流电压检测器, 内置延时电路,可通过 Cd 端连接电容获得任意解除电压 延时时间。ME2816 采用 N 沟道开漏输出。

#### 特点

- 高精度: ±1%
- 低消耗电流: 0.5uA
- 检测电压: 1.0V~5.0V(步进 0.1V)
- 工作电压: 0.7V~6.0V
- 输出结构: NMOS
- 延时电路: 可调延时时间

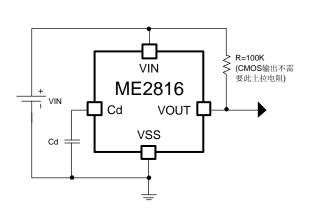
#### 应用场合

- 微处理器复位电路
- 充电电压监测电路
- 电源掉电监测电路
- 记忆后备电池开关电路

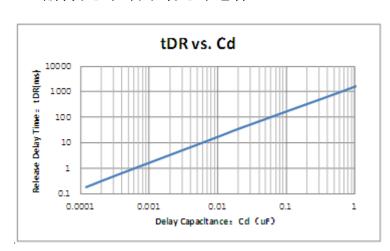
### 封装形式

• 5-pin SOT23-5

## 典型应用图

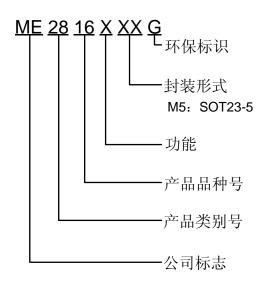


## 解除延时时间与延时电容





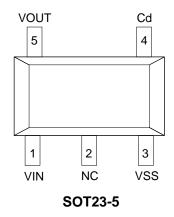
## 选型指南



产品系列	产品描述	
ME2816A17M5G	VDF=1.7V;封装形式: SOT23-5	
ME2816A18M5G	VDF=1.8V; 封装形式: SOT23-5	

注: 如您需要其他电压值或者封装形式的产品,请联系我司销售人员。

## 产品脚位图



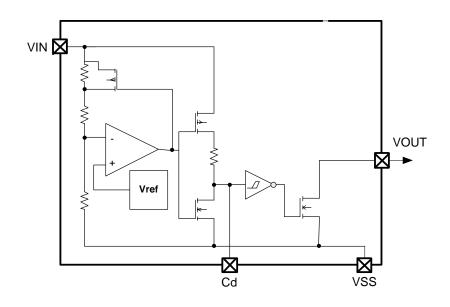
## 脚位功能说明

PIN 脚位	符号	功能说明	
SOT23-5	197 <del>5</del>		
1	VIN	电源输入端	
2	NC	空脚	
3	VSS	地	
4	Cd	延时电容端	
5	VOUT	电压输出端	

V02 <u>www.microne.com.cn</u> Page 2 of 11



## 芯片功能示意图



模块功能示意图

### 绝对最大额定值

参数		极限值	单位
输入电压VIN	输入电压VIN		V
输出电流IOUT	输出电流IOUT		mA
输出电压VOUT	输出电压VOUT		V
电容延时端 VCD	电容延时端 VCD		V
电容延时端电流ICD	电容延时端电流ICD		mA
封装功耗PD	SOT23-5	600	mW
封装热阻θJA	SOT23-5	210	°C/W
工作环境温度Ta		-40~+85	$^{\circ}$ C
存储温度Tstg		-55~+150	$^{\circ}$ C
结温TJ		-40~+150	$^{\circ}$

注意: 绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。

V02 <u>www.microne.com.cn</u> Page 3 of 11



# 电气参数(正常条件 Ta=25℃ 除非另行标注)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	VIN	VDF(T)=0.8~5.0V (*1)	0.7		6.0	V
检测电压	VDF	VDF(T)=0.8~1.5V	VDF(T)*0.98	VDF(T)	VDF(T)*1.02	V
	VDF	VDF(T)=1.6~5.0V	VDF(T)*0.99	VDF(T)	VDF(T)*1.01	V
迟滯	VHYS	VIN=1.0~6.0V	VDF×0.02	VDF×0.05	VDF×0.08	V
工作电流	ISS			0.5	1.2	μΑ
	IOUT1	VIN=0.7V, DS=0.5V(Nch)	0.01	0.36		mA
输出电流 IC		VIN=1.0V(*2), DS=0.5V(Nch)	0.1	0.7		
		VIN=2.0V(*3), DS=0.5V(Nch)	0.8	1.6		
		VIN=3.0V(*4), DS=0.5V(Nch)	1.2	2.0		
		VIN=4.0V(*5), DS=0.5V(Nch)	1.6	2.3		
延时电阻(*6)	Rdelay	VIN=6.0V, Cd=0V	1.6	2.0	2.4	ΜΩ
温度特性	△VDF/ △Ta*VDF	Ta=-40°C ~150°C		200		ppm
延时管脚电流	ICD	Cd=0.5V, VIN=0.7V	8	60		μΑ
延时管脚电压	VTCD	VIN=1.0V	0.4	0.5	0.6	V
		VIN=6.0V	2.9	3.0	3.1	V

注: \*1:VDF(T)设置检测电压

\*2: VDF(T)>1V

\*3: VDF(T)>2V

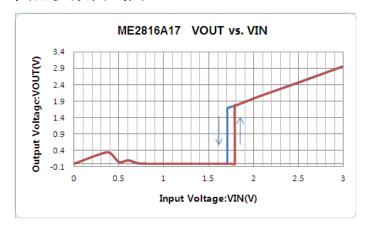
\*4: VDF(T)>3V

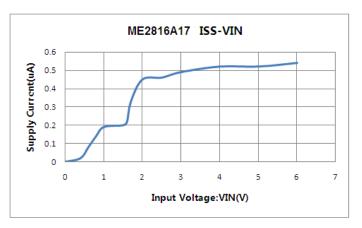
\*5: VDF(T)>4V

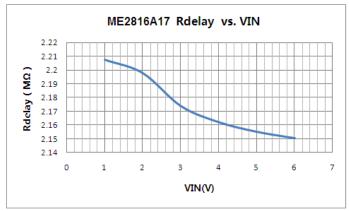
\*6:通过电阻两端的电压及电流计算得出

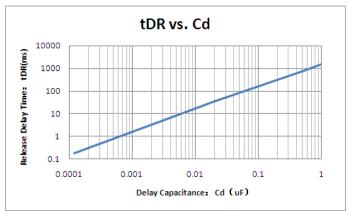


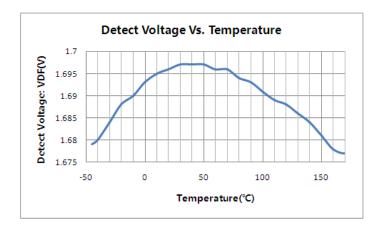
## 典型参数曲线图

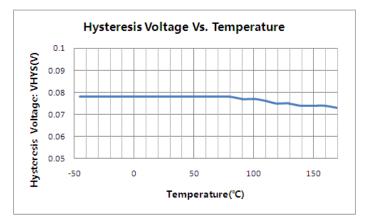








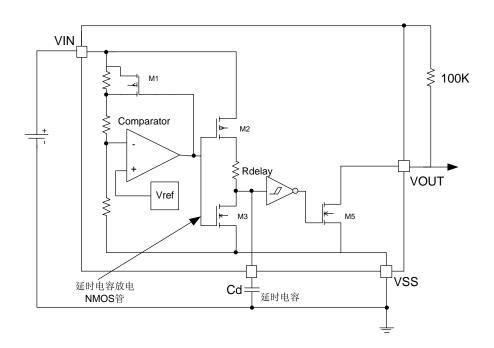


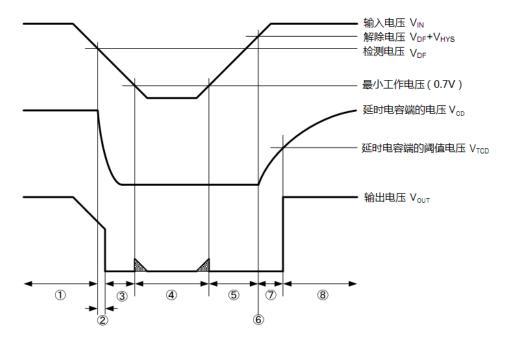




### 原理描述

典型应用电路示例及延时时间表如下:





- ① 早期状态,提供的 VIN 输入电压引脚高于解除电压,及 Cd 端的电容被充电至端电压等于输入电压 VIN,当 VIN 输入端电压开始下降接近检测电压(VDF)(VIN>VDF),输出电压 VOUT 一直保持"高"状态(=VIN)
- ② 当 VIN 输入电压不断下降与检测电压相等(VIN=VDF)时,延时电容放电 N 沟道晶体管开启,Cd 端延时电容开始放电,输出电压翻到低状态(≦ VIN×0.1),检测延时时间(tDF)定义为从 VIN=VDF 开始到 VOUT 翻到"低"状态(=VSS)为止(注:当 Cd 端无连接时为: tDF0))
- ③ 当输入电压 VIN 继续低于检测电压,且高于 0.7V,延时电容端放电至地电位(=VSS)),输出电压 (VOUT)保持"低"状态(=VSS)

V02 www.microne.com.cn Page 6 of 11



- ④ 当输入电压下降到小于 0.7V,或又增加到 0.7V 多更高,输出电压 VOUT 可能不会保持低状态 VSS, 称这种工作状态为"不定态",这时的输出电压被定义为不定态电压(VUNS)
- ⑤ 当输入电压增加至大于 0.7V,且未达到解除电压时(VIN<VDF +VHYS),输出电压(VOUT)保持为"低" 状态(=VSS)
- ⑥ 当输入电压大于 0.7V 以上继续增大至解除电压(=VDF + VHYS),延时电容的放电 N 沟道 MOS 管关闭,电源电压 VIN 经过一个延时电阻(RDELAY)开始给延时电容充电。
  - 当输入电压大于检测电压时(VIN > VDF), Cd 端作为内部迟滞比较器电路的输入电压, (其上升沿比较翻转阈值为 VTLH=VTCD, 下降阈值为 VTHL=VSS)
- ⑦ 当输入电压与解除电压相等或者高于且保持大于等于解除电压,延时电容(Cd)被充电至 VIN 电源电压,当延时电容端电压(VCD)达到此端的阈值电压值(VTCD)时,输出电压翻转至"高"(=VIN)状态,定义 tDR 时间为:从电源电压 VIN =VDF+VHYS 开始到输出电压为"高"状态为止(注:Cd没有连接时为 tDR0)

解除延时时间 tDR 可通过以下公式(1)得到:

tDR = RDelay×Cd×In (1-VTCD / VIN) +tDR0 ...(1)

由于延时电阻 RDelay 为 2.0M $\Omega$ (TYP.)及延时电容端阈值电压 VTCD 为 VIN /2 (TYP.),解除延时间也可以简化为公式(2)

tDR=RDelay×Cd×0.69 ...(2)

例如: 假设延时电容为 0.68μF, tDR is =2.0×106×0.68×10-6×0.69=938(ms)

- \*注 由于③描述时间比较短, 当延时电容没有完全放电到低(=VSS)状态时, 解除延时时间可能会明显短
- ⑧ 当输入电压高于检测电压(VIN > VDF),此时输出电压保持"高"(=VIN)状态。

#### ● 解除延时时间表

延时端电容[Cd] (uF)	解除延时时间[Cd](TYP) (ms)	解除延时时间[Cd](MIN.~MAX.)*1 (ms)
0.01	13.8	11.0~16.6
0.022	30.4	24.3~36.4
0.047	64.9	51.9~77.8
0.1	138	110~166
0.22	304	243~364
0.47	649	519~778
1.0	1380	1100~1660

注: \*1 解除时间通过公式(2)计算得到 延时端电容(Cd)影响解除延时时间

V02 www.microne.com.cn Page 7 of 11



#### 应用信息

- 1. 请在各参数极限值内使用此 IC, 短暂电压下降或电压上升情况, IC 可能出现故障。
- 2. 工作状态时,如果供电电源与 VIN 管脚端之间连接有电阻,此电阻有电流流过,IC 输入管脚的电压会下降, 此时,如果输入管脚电压下降到最小工作电压以下,工作状态可能会发生错误, CMOS 输出形式,同样输出电流会影响输入管脚电压,此时会引起振荡,特别注意 此 IC 使用时 VIN 管脚连接电阻。
- 3. 注意快速的瞬态尖峰输入电压会引起错误的工作状态
- 4. 供电电源的噪声会引起工作状态的错误,注意要在 VIN 与 GND 之间外部连接有电容
- 5. 若输入引脚电压 VIN 有迅速下降的可能(例如: 6.0v 到 0V),在解除延时应用中,延时端连接有延时电容,请使用肖特基势垒二极管连接在 VIN 引脚和 Cd 引脚之间,如图 3 所示。
- 6. 当 ME2816N 沟道开漏输出使用,在电压检测和解除状态时,输出电压 VOUT 是由一个上拉电阻连接在 VOUT 引脚决定的。上拉电阻的电阻值可以选择参照以下。(参见图 4) 在检测状态时,计算公式如下:

#### VOUT=VPULL/(1+RPULL/RON)

VPULL 是上拉电压,RON(\*1)是 N 沟晶体管 M5 开启时的导通电阻(RON=VDS/IOUT1 电气参数表中得出) 例如: 当 VIN=2.0V, RON = 0.5/0.8×10-3=625 $\Omega$ (MIN.) 当上拉电压 VPULL=3.0V 时,如果想得到 VOUT 小于 0.1V RPULL 可通过如下公式计算得出;

#### RPULL=(VPULL /VOUT-1) $\times$ RON=(3/0.1-1) $\times$ 625 $\stackrel{.}{=}$ 18 k $\Omega$

因此 上拉电阻应该选择大于等于 18kΩ

(\*1) VIN 越小 RON 越大

在解除状态时, 计算公式如下

#### VOUT=VPULL/(1+RPULL/ROFF)

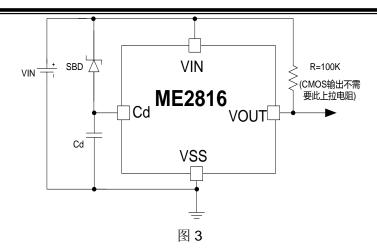
VPULL 是上拉电压 ROFF 是 N 沟晶体管 M5 关断时的电阻(ROFF=VOUT/ILEAK=15MΩ 电气参数表中得出) 例如,如果在上拉电阻为 6.0V 时,想得到输出电压大于 5.99V,上拉电阻可以计算出:

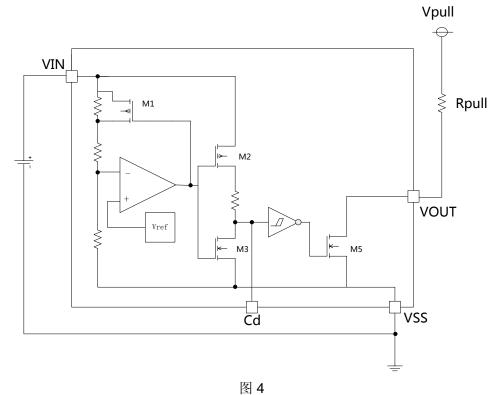
RPULL=(VPULL/VOUT-1)×ROFF=(6/5.99-1)×15×106  $\stackrel{.}{=}$  25k $\Omega$ 

因此 上拉电阻应该选择大于等于 25kΩ

V02 www.microne.com.cn Page 8 of 11



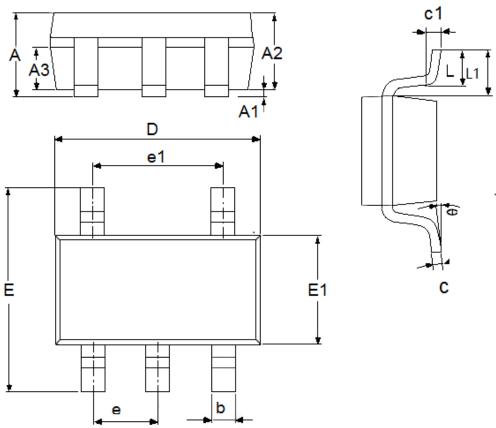






# 封装信息

### ● 封装形式: SOT23-5



尺寸(		m) 尺寸 (Inch)		Inch)
参数 ———	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
С	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
Е	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
е	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.3	0.6	0.0118	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232	(TYP)
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	



- 本资料内容,随产品的改进,会进行相应更新,恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员,以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途,并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品,因使用不当造成的损失,我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品,未经本公司书面许可,不得用于会对人体产生影响的器械或装置,包括但不限于:健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性,但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作,为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失,请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时,应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可,严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。